INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/03417

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ H01L21/60		
According to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system follower Int.Cl ⁶ H01L21/60	•	
Documentation searched other than minimum documentation to t Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–1996 -	. + T	
Electronic data base consulted during the international search (na	ame of data base and, where practicable, s	earch terms used)
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category* Citation of document, with indication, where a	· · ·	Relevant to claim No.
A JP, 1-129431, A (Sharp Corp 22 May, 1989 (22. 05. 89) & US, 4955132, A).),	1-29
A JP, 62-190342, U (Casio Com 3 December, 1987 (031287	puter Co., Ltd.), 7) (Family: none)	1-29
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 8 July, 1999 (08. 07. 99)	"T" later document published after the interr date and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the interpretation of particular relevance; the classification of the same patent factor of the same patent factor of the same patent factor of mailing of the international sear 21 July, 1999 (21.	tion but cited to understand vention aimed invention cannot be d to involve an inventive step winted invention cannot be when the document is occuments, such combination out
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

世界知的所有権機関 際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H01L 21/60

A1

(11) 国際公開番号

WO00/02243

(43) 国際公開日

2000年1月13日(13.01.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/03417

CN, JP, KR, SG, US

(22) 国際出願日

1999年6月25日(25.06.99)

添付公開書類

(81) 指定国

(30) 優先権データ

特願平10/201246

1998年7月1日(01.07.98)

JP

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

セイコーエプソン株式会社

(SEIKO EPSON CORPORATION)[JP/JP]

〒163-0811 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

橋元伸晃(HASHIMOTO, Nobuaki)[JP/JP]

〒392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号

セイコーエプソン株式会社内 Nagano, (JP)

(74) 代理人

井上 一,外(INOUE, Hajime et al.)

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目26番13号

荻窪TMビル2階 Tokyo, (JP)

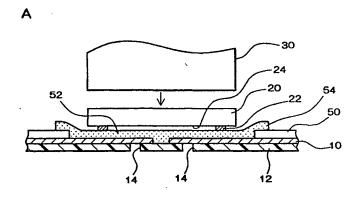
国際調査報告書

SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD OF MANUFACTURE, CIRCUIT BOARD, AND ELECTRONIC DEVICE (54) Title:

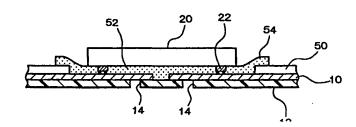
(54)発明の名称 半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器

(57) Abstract

A method of manufacturing a semiconductor device comprises a first step of providing a substrate (12) provided with interconnection patterns (10) and covered with a protective layer (50) except those portions to be connected electrically with electrodes (22) of a semiconductor element (20), and providing anisotropic conductive material (16) between the interconnection patterns (10) and the electrodes (22) on the substrate (12), the anisotropic conductive material extending to the protection layer (50) from the area where the semiconductor element (20) is to be mounted; and a second step of connecting between the interconnection patterns (10) and the electrodes (22) electrically by bonding the semiconductor element (20) to the substrate (12) with the anisotropic conductive material (16).



В



Draft (NOT for submission) - printed on 29.02.2000 11:16:29 AM

0	For receiving Office use only	
0-1	International Application No.	
0-2	International Filing Date	
0-3	Name of receiving Office and "PCT International Application"	
0-4	Form DCT/DO/404 DCT Downst	
0-4-1	Form - PCT/RO/101 PCT Request Prepared using	PCT-EASY Version 2.90 (updated 15.12.1999)
0-5	Petition The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty	
0-6	Receiving Office (specified by the applicant)	Japanese Patent Office (RO/JP)
0-7	Applicant's or agent's file reference	EPPC-1901
	Title of invention	SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURE THEREOF, CIRCUIT BOARD AND ELECTRONIC INSTRUMENT
ii	Applicant	
I-1	This person is:	applicant only
1-2	Applicant for	all designated States except US
1-4	Name	SEIKO EPSON CORPORATION
1-5	Address:	4-1, Nishi-shinjuku 2-chome
		Shinjuku-ku, Tokyo 163-0811
		Japan
I-6	State of nationality	JP
I-7	State of residence	JP
1-8	Telephone No.	03-3348-3114
I-9	Facsimile No.	03-3340-4258
II-1	Applicant and/or inventor	03 3340 4230
II-1-1	This person is:	inventor only
II-1- 4	Name (LAST, First)	HASHIMOTO, Nobuaki
II-1-5	Address:	c/o SEIKO EPSON CORPORATION
	1	
	· *	3-5. Owa 3-chome
	1.	3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano 392-8502

Draft (NOT for submission) - printed on 29.02.2000 11:16:29 AM

IV-1	Agent or common representative; or address for correspondence	
	The person identified below is	L
	hereby/has been appointed to act on	agent
	behalf of the applicant(s) before the	
	competent International Authorities as:	
IV-1-1	Name (LAST, First)	INOUE, Hajime
IV-1-2	Address:	INOUE FUSE & ASSOCIATES
		2nd Floor, Ogikubo TM Bldg., 26-13,
		Ogikubo 5-chome
		Suginami-ku, Tokyo 167-0051
		Japan
IV-1-3	Telephone No.	03-5397-0891
IV-1-4	Facsimile No.	03-5397-0893
IV-1-5	e-mail	
IV-2	Additional agent(s)	MXJ00663@nifty.ne.jp
14-2	Additional agent(s)	additional agent(s) with same address as
		first named agent
IV-2-1	Name(s)	FUSE, Yukio; OFUCHI, Michie
V	Designation of States	
V-1	Regional Patent	
	(other kinds of protection or treatment, if any, are specified between parentheses	
	after the designation(s) concerned)	
V-2	National Patent	CN JP KR SG US
	(other kinds of protection or treatment, if	CN OF AR SG US
	any, are specified between parentheses	
	after the designation(s) concerned)	
V-5	Precautionary Designation Statement	
	In addition to the designations made under items V-1, V-2 and V-3, the	
	applicant also makes under Rule 4.9(b)	
	all designations which would be	
	permitted under the PCT except any	
	designation(s) of the State(s) indicated	
	under item V-6 below. The applicant	
	declares that those additional designations are subject to confirmation	
	and that any designation which is not	·
	confirmed before the expiration of 15	
	months from the priority date is to be	
	regarded as withdrawn by the applicant	
· · ·	at the expiration of that time limit.	
V-6	Exclusion(s) from precautionary designations	NONE
VI-1	Priority claim of earlier national	
VI-1-1	application	
	Filing date	01 July 1998 (01.07.1998)
VI-1-2	Number	10-201246
VI-1-3	Country	JP
VII-1	International Searching Authority	Tomorros Dohant Office (TDO) (TDO)
i i	Chosen	Japanese Patent Office (JPO) (ISA/JP)

PCT REQUEST

EPPC-1901

Draft (NOT for submission) - printed on 29.02.2000 11:16:29 AM

/111	Check list	number of sheets	electronic file(s) attached
II-1	Request	4	-
1-2	Description	14	_
1-3	Claims	4	_
-4	Abstract	1	
l-5	Drawings	7	-
1-7	TOTAL	30	
	Accompanying items	paper document(s) attached	electronic file(s) attached
i-8	Fee calculation sheet	√	- cicononic me(s) attached
-16	PCT-EASY diskette	-	diskette
I-18	Figure of the drawings which should accompany the abstract		
I-19	Language of filing of the international application	Japanese	
	Signature of applicant or agent		
1	Name (LAST, First)		
2	Capacity		

FOR RECEIVING OFFICE USE ONLY

10-1	Date of actual receipt of the	
	purported international application	
10-2	Drawings:	
10-2-1	Received	
10-2-2	Not received	,
10-3	Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application	
10-4	Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2)	
10-5	International Searching Authority	ISA/JP
10-6	Transmittal of search copy delayed until search fee is paid	

FOR INTERNATIONAL BUREAU USE ONLY

11-1	Date of receipt of the record copy by	
	the International Bureau	

(54) CAPILLARY FOR WIRE BONDING DEVICE

(11) 1-129429 (A)

(43) 22.5.1989 (19) JP

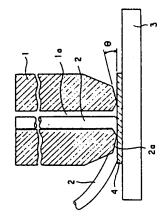
(21) Appl. No. 62-287503 (22) 16.11.1987

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) TAKAMI URASAKI

(51) Int. Cl⁴. H01L21/60,B23K20/00,B23K20/10

PURPOSE: To join a wire positively with a lead bonding section in a sufficient joining area, and to increase and stabilize the joining strength of the wire by setting the angle of the tip of a capillary within a specific range.

CONSTITUTION: When a wire 2 is passed through a wire inserting hole 1a in a capillary 1 and the capillary 1 is lowered, the tip section of the capillary 1 is brought into contact with the surface of a lead bonding section 4 through the wire 2. When ultrasonic waves are applied to the capillary 1, microvibrations are generated in the capillarry 1, thus joining the wire 2 with the lead bonding section 4 at the tip section of the capillary 1. The angle θ of the tip of the capillary 1 extends over $2-4^{\circ}$ at that time, and is brought to not more than half the angle 8° of a conventional tip. Accordingly, the joining area of the joining section of the wire 2 joined with the lead bonding section 4 by the capillary 1 at the angle θ of the tip of $2\sim4^{\circ}$ is made larger than that of a wire joining section by the capillary 1 at the angle 8° of the tip.



(54) WIRE BONDING DEVICE

(11) 1-129430 (A)

(43) 22.5.1989 (19) JP

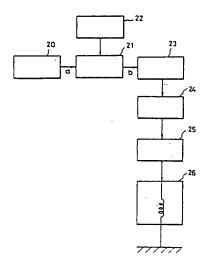
(21) Appl. No. 62-289962 (22) 16.11.1987

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) YOSHIKAZU IKUTA(1)

(51) Int. Cl⁴. H01L21/60

PURPOSE: To join a wire and a bonding surface stably, and to conduct wire bonding having excellent bondability by mounting a load control section installed to a rocking arm and changing and applying load applied to a bonding arm during bonding.

CONSTITUTION: A wire-bonder control section 20 outputs a load command (a) at the time of bonding to a command changeover circuit 21. An underside detecting section 22 detects a contact with a bonding surface of a capillary at all the time at that time, and outputs a detecting signal to the command changeover circuit 21 when the capillary is brought into contact with the bonding surface, and the command changeover circuit 21 changes over the load command to the increase of a load value by the input of the detecting signal. A load value command (b) output from the command changeover circuit 21 is D/A converted by a D/A converter 23, the data is converted into a command having fixed delay by a low pass filter 24 and output to a constant current circuit 25, currents are stabilized by the constant current circuit 25, and an electromagnet 26 for load applies load to a wire bonding arm as the suction force of an electromagnetic solenoid on the basis of a stabilized current



(54) MOUNTING SYSTEM OF SEMICONDUCTOR CHIP

(11) 1-129431 (A)

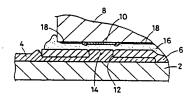
(43) 22.5.1989 (19) JP

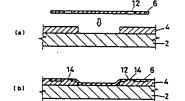
(21) Appl. No. 62-288788 (22) 16.11.1987

(71) SHARP CORP (72) KAZUHITO OZAWA (51) Int. Cl*. H01L21/60

PURPOSE: To connect an electrode for a semiconductor chip and a wiring pattern simply in place of a bump form, and to reduce process costs by forming an insulating film wider than the chip area of the semiconductor chip onto the wiring pattern of a circuit substrate.

CONSTITUTION: A bored and worked insulating film 6 is placed onto a circuit substrate 2 on which a wiring pattern 4 is shaped by using conductive ink, and bonded onto the circuit substrate 2 through thermocompression bonding. A binder resin included into conductive ink is heat-fused and the insulating film 6 is fixed onto the wiring pattern 4, and heat-fused conductive ink intrudes into a hole 12 in the bored and worked insulating film 6 and is changed into a conductor 14. Anisotropic conductive adhesives 16 containing thermoplastic or thermosetting metallic particles are mounted at a required position on the circuit substrate 2 including the wiring pattern 4 while an electrode 10 for a semiconductor chip 8 is placed onto the wiring pattern 4 so as to be oppositely faced to the hole 12 in the insulating film 6. Accordingly, the conductor 14 and the electrode 10 are connected electrically.





PAT-NO: JP356050546A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56050546 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: May 7, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

IGUCHI, SHIGEKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY SHARP CORP N/A

APPL-NO: JP54127112

APPL-DATE: September 29, 1979

INT-CL (IPC): H01L023/30

US-CL-CURRENT: 29/825, 257/789, 438/FOR.375

ABSTRACT:

PURPOSE: To form the coating of light shielding resin in a simple process by attaching a silicon wafer wherein the resin in which <u>black pigment</u> is blended is preliminarily coated on a bonding substrate, and covering it with a sealing agent.

CONSTITUTION: In the case of gang bonding, the silicon wafer on which a semiconductor element has been fabricated is cut into two parts. Epoxy resin 5 in which <u>black pigment</u> is blended is coated on the part other than the pad part and the scribe line (cutting line) by screen printing or tampon printing, and temporarily cured in an oven and the like. After the separation and selection, one chip has been obtained and bonded to a substrate 1. Then, the resin 5 is dropped thereon, and the sealing is performed on all the surface of the semiconductor. At the time of curing said resin 5, resin 9 which has been printed at first is also cured. In the case of wire bonding, the same procedure as in the gang bonding is performed.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56-50546

⑤Int. Cl.³H 01 L 23/30

識別記号

庁内整理番号 7738-5F **43公開** 昭和56年(1981)5月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

60半導体装置

②特 顧 昭54-127112

②出 願 昭54(1979)9月29日

70杂 明 者 井口茂樹

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 弁理士 福士愛彦

明细制

 発明の名称 半導体装置

2. 特許請求の範囲

- 1. 予めシリコンウェハーに整布あるいは印刷等 の方法にて黒色顔料を混入した樹脂を被優形成 し、該被優形成されだシリコンウェハーをポン ディング基板に取り付け、その上をシール剤に て優ったことを特徴とする半導体装置。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体装置における光遮断に関する新規な方式に関する。

従来、半導体素子のシールは次に示す方式をとっていた。

第1図にギャングポンディングの例を示す。同 図のシール形成においては、ポンディング基板 1 に半導体第子 2 にパンプ 3 を介し取り付け厚膜配 線 6 との接続を行ない、その後粘度の低い、無色 顔料の入った光遮断用樹脂 4 をその間隙に侵援さ せ該樹脂を硬化させる。そして更に半導体の主た るシール剤 5 を滴下し硬化させていた。しかし、 とのような方式では、樹脂シール工程が2回必要 であること、半導体素子2とポンディング基板! の間が狭いので樹脂4が間に入りにくく、その為 使用可能樹脂材はかなり粘度の低いものでなけれ ばならず材質に制限がある、又流し込みの為その 制御が複雑である等の欠点があった。

又、第2図にワイヤーボンディングの例を示す。
この場合は半導体素子2を基板にダイボンディング用樹脂7を介し取り付け、メタル練8(Au, Ag, Pt等)によりワイヤボンディングし、その上よりシール剤(光癌新樹脂)を満下し硬化する。この場合は樹脂硬化時に樹脂が流れるので半端体素子とメタル験を一度にシールする為にはシール剤の量が多量に必要となりコストがかかった。本発明は上記従来欠点に鑑みなされたものであって、簡単な工程による有効な光癌新樹脂の被優形成をなすことを目的とする。

以下本発明に保わる実施例を図面を用いて詳細に説明する。

(2)

特開昭56- 50546(2)

第8図は本発明に係わる半導体装置の一実施例でギャングポンディングの場合を示す。又、第4図は他の実施例であってワイヤーポンディングの場合を示す。ここで第8図及び第4図は半導体素子を基板に取り付けた状態での側面断面図である。 又第1図及び第2図と同一部分は同一符号で示す。

した樹脂をも硬化させる。 ことで第8図及び第4 図で9は予め印刷法にてコートした樹脂5が2回 目の滴下したシール剤である。

以上の様に製造すれば、半導体素子の1チップ 毎の処理でなく、ウェハーの状態の時に歯布又は 印刷処理できるので量産性があり、機脂充填時の パラツキがなく、又粘度に対する考慮が必要でな いので機脂選択が容易である。更に機脂材が歯布 又は印刷処理されることにより半導体素子の保護 線ともなるという多くの効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び予2配は従来の半導体装置の側面断面図、第3図及び第4図は本発明に保わる半導体装置の実施例の側面断面図を示す。

図中、1:ポンディング基板 2:半導体業子

8:バンブ

4:光麗斯用樹脂

K:シールAI

6:厚膜配練

7:ダイポンディング用樹脂

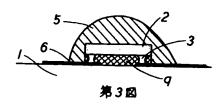
8:メタル線

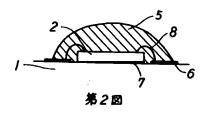
9:印刷コート樹脂

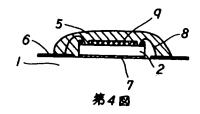
代理人 井理士 福士 愛 彦

(4)













出願人又は代理人

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 EPPC-1901	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP99/03417	国際出願日 (日.月.年) 25.06.99 優 先日 (日.月.年) 01.07.98
出願人 (氏名又は名称) セイコーエ	プソン株式会社
国際調査機関が作成したこの国際調金の写しは国際事務局にも送付される	査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 る。
この国際調査報告は、全部で2	ページである。
この調査報告に引用された先行	技術文献の写しも添付されている。
· —	くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 面による配列表
	れたフレキシブルディスクによる配列表
	関に提出された書面による配列表 関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
	る配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
	た配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査を	ができない(第1欄参照)。
3. 発明の単一性が欠如してい	ハる(第Ⅱ欄参照)。
4. 発明の名称は 🗵 出	頼人が提出したものを承認する。
	に示すように国際調査機関が作成した。
_	<u> </u>
5. 要約は 🗵 出版	頼人が提出したものを承認する。
国国	Ⅲ欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ 国際調査機関に意見を提出することができる。
6. 要約書とともに公表される図は、 第 4A,4B 図とする。図 出版	
出版	頼人は図を示さなかった。
本	図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の			
11.	両 7 シガシックス (凹が19日 カス (111)/ /		
Int. Cl	• H01L21/60		
B. 調査を			
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl	6 H01L21/60		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	The state of the s		
日本国公開生	用新案公報 1971-1996年		
T T G Z M Z	13/1-19904		
国際調査で使り	用した電子データベース (データベースの名称	調本に休用した用無し	
	コンに起す。 クー・ハーク・・ 人の名称	、調査に使用した用語)	
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献 		T:
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Α	JP, 1-129431. A ジャ	ープ株式会社) 2 2 5 B	1-29
	1989 (22. 05. 89) &	US, 4955132, A	. 23
•	T. D. C.		
Α .	JP, 62-190342, U (カー3. 12月. 1987 (03. 12.	シオ計算機株式会社) - 87)	1 - 29
·			
	にも文献が列挙されている。		(rf + rf pp
	ことの人間がパークリ年でなりしている。	パテントファミリーに関する別	袱を参照。
* 引用文献の)カテゴリー 型のある文献ではなく、一般的技術水準を示す。	の日の後に公表された文献	
もの		「T」国際出願日又は優先日後に公表さ て出願と矛盾するものではなく、	「れた文献であって 発明の原理又は理
「E」国際出願	日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	論の理解のために引用するもの	
	E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、≌ の新規性又は進歩性がないと考え	f該文献のみで発明 られるもの
日若しく	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当	i該文献と他の1以
	!由を付す) : る開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとって自 よって進歩性がないと考えられる	明である組合せに
「P」国際出願	日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	960
国際調査を完了	1. 产日		
TIMME COLI	08.07.99	国際調査報告の発送日	.99
国際調本機関の			
日本国	特許庁(I S A / J P)	特許庁審査官(権限のある職員) 1	4 R 7 2 2 0
	「便番号100-8915 「手供用区数が関ニエロ4乗2日		
果只有	3千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3470

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/03417

A. CLAS. Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER .Cl ⁶ H01L21/60		
	to International Patent Classification (IPC) or to both n	national classification and IPC	
	OS SEARCHED documentation searched (classification system followed	transfer of the second to	
Int	.Cl ⁶ H01L21/60	1 by classification symbols;	
Documenta	ntion searched other than minimum documentation to the	he extent that such documents are include	ed in the fields searched
Koka	il Jitsuyo Shinan Koho 1971-1996		
Electronic o	data base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, s	earch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 1-129431, A (Sharp Corp	.),	1-29
	22 May, 1989 (22. 05. 89) & US, 4955132, A		
A	JP, 62-190342, U (Casio Com 3 December, 1987 (03. 12. 87	<pre>puter Co., Ltd.), ') (Family: none)</pre>	1-29
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	·		
į			
	·		
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter- date and not in conflict with the applica	tion but cited to understand
"E" earlier	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing date	the principle or theory underlying the in "X" document of particular relevance; the cl	vention laimed invention cannot be
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considere when the document is taken alone	ed to involve an inventive step
special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed in considered to involve an inventive step when the			when the document is
"P" docume the prio	means combined with one or more other such documents, such combination		
Date of the a	actual completion of the international search (1y, 1999 (08. 07. 99)	Date of mailing of the international sear 21 July, 1999 (21.	
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile N	о.	Telephone No.	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/03417

A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. C	6 H01L21/60		
B. 調査を	行った分野		
	最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl	* H01L21/60		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国公開実	用新案公報 1971-1996年		
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称	:、調査に使用した用語)	
C. 関連する	ると認められる文献		
引用文献の	C DE CO DAVIDA		RHV4) w
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する		関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 1-129431, A (シャ 1989 (22. 05. 89) &	ープ株式会社) 2 2. 5月. US, 4 9 5 5 1 3 2, A	1 – 2 9
A	JP, 62-190342, U (カ 3. 12月. 1987 (03. 12	シオ計算機株式会社) . 87), (ファミリーなし)	1-29
	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
もの	のカテゴリー 『のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 『日前の出願または特許であるが、国際出願日	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表さ て出願と矛盾するものではなく、	れた文献であって 発明の原理又は理
以後に公 「L」優先権主	は間の出願または特許であるが、国際出願日 表されたもの 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する	論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当 の新規性又は進歩性がないと考え	られるもの
文献(理	は他の行列な理由を確立するために引用する!!由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当	該文献と他の1以
「O」ロ頭によ 「P」国際出願	る開示、使用、展示等に言及する文献 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	上の文献との、当業者にとって自 よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	明である組合せにもの
国際調査を完了	した日 08.07.99	国際調査報告の発送日 21.07	.99
	名称及びあて先 特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 川真田 秀男 - 印	4 R 7 2 2 0
郵	便番号100-8915		
果 只都	千代田区霞が関三丁目4番3号	雷話悉号 03-3581-1101	rts/fd 0 4 5 6